

COMUNICADO

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), na forma do subitem 1.3.1, alínea "b", torna pública a composição de cada Banca Examinadora para o cargo de **Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior**, referente ao concurso público regido pelo Edital n.º 1 - INMETRO, de 20 de junho de 2007, publicado no *Diário Oficial da União* de 25 de junho de 2007, Seção 3, páginas 108 a 119.

Torna público, ainda, que os nomes das demais Bancas Examinadoras serão oportunamente definidos, assim como as programações referentes às provas do referido concurso.

ÁREA DE METROLOGIA ÓPTICA

I Membros Titulares:

1 Jean Pierre von der Weid (Presidente)

Centro de Estudo em Telecomunicações, Centro Técnico-Científico e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

2 Omar Teschke

Instituto de Física Gleb Wataghin, Departamento de Física Aplicada, Laboratório de Nanoestruturas e Interfaces da Unicamp, Campinas, SP.

3 Vanderlei Salvador Bagnato

Instituto de Física de São Carlos

Departamento de Física e Ciências dos Materiais

Universidade de São Carlos, USP, SP.

II Membro Suplente:

1 Nicim Zagury

Instituto de Física, Departamento de Física Matemática, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ.

ÁREA DE METROLOGIA DOS MATERIAIS/NANOTECNOLOGIA

I Membros Titulares:

1 Carlos Alberto Achete (Presidente)

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial.

Dimci/Copro/Xerém, RJ & COPPE-Rio de Janeiro, RJ.

2 Fernando Cláudio Zawislak

Instituto de Física

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS

3 Fernando Luiz Bastian

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, COPPE -

Programa de Engenharia Metalúrgica, UFRJ, RJ

Rio de Janeiro, RJ

II Membro Suplente:

1 Marcos Assunção Pimenta,

Instituto de Ciências Exatas,

Departamento de Física,

Universidade Federal de Minas Gerais,

Belo Horizonte, MG

ÁREA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

I Membros Titulares:

1 Jorge Humberto Nicola (Presidente)

Diretor de Tecnologia e Inovação do INMETRO/Ditec Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, Xerém, RJ

2 Roberto A. Lotufo

Agência de Inovação Inova

Universidade de Campinas, Unicamp

Campinas, SP

3 Jose Eduardo Cassiolato

Instituto de Economia

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

II Membro Suplente:

1 Adelaide Maria de Souza Antunes

Departamento de Processos Orgânicos, Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.

ÁREA DE METROLOGIA QUÍMICA

I Membros Titulares:

1 Gilberto Fernandes de Sá (Presidente)

Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - RJ & Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Química Fundamental, Recife, PE

2 Angelo da Cunha Pinto

Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 3-Marco Antonio Chaer do Nascimento Instituto de Química,

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

II Membro Suplente:

1 Douglas Wagner Franco

Departamento de Química e Física Molecular, Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP